

検査成績表
SAMPLE
<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

品名<Model Name> (絶縁抵抗試験器)
< BATTERY INSULATION TESTER > 1/3
形名<Model Number> (BT5525)
製造番号<Serial No.> (No. 220112345)
検査年月日<Test Date> (2202-01-01)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (25°C, 50 % RH)

項目 <Item>	結果 <Result>
1.LCD/LED	(PASS)
2.TESTランプ<TEST Lamp>	(PASS)
3.EXT I/O	(PASS)
4.RS-232C	(PASS)
5.USB	(PASS)
6.LAN	(PASS)
7.ブザー<Buzzer>	(PASS)
8.コンタクトチェック機能<Contact Check Function>	(PASS)
9.短絡電流<Short Circuit Current>	(PASS)
10.電源周波数認識機能<Power Supply Frequency Detection Function>	(PASS)
11.BDD	
-1.CCVモード<CCV Mode>	(PASS)
-2.CVVモード<CVV Mode>	(PASS)
-3.CVIモード<CVI Mode>	(PASS)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

品名<Model Name> (絶縁抵抗試験器)
< BATTERY INSULATION TESTER > 2/3
形名<Model Number> (BT5525)
製造番号<Serial No.> (No. 220112345)
検査年月日<Test Date> (2202-01-01)
<YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	試験電圧 <Test Voltage>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値* <Calibration Value>
12.抵抗測定確度<Resistance Measurement Accuracy>					
	25V	2MΩ	0.100MΩ	0.097 MΩ ~ 0.103 MΩ	(0.100 MΩ)
			1.800MΩ	1.771 MΩ ~ 1.829 MΩ	(1.802 MΩ)
			8.000MΩ	6.800 MΩ ~ 9.200 MΩ	(8.016 MΩ)
		20MΩ	2.00MΩ	1.95 MΩ ~ 2.05 MΩ	(2.00 MΩ)
			18.00MΩ	17.71 MΩ ~ 18.29 MΩ	(18.01 MΩ)
			80.00MΩ	76.00 MΩ ~ 84.00 MΩ	(80.02 MΩ)
		200MΩ	20.0MΩ	19.5 MΩ ~ 20.5 MΩ	(20.0 MΩ)
			180.0MΩ	175.5 MΩ ~ 184.5 MΩ	(180.0 MΩ)
			760.0MΩ	722.0 MΩ ~ 798.0 MΩ	(760.6 MΩ)
	100V	2MΩ	0.500MΩ	0.491 MΩ ~ 0.509 MΩ	(0.500 MΩ)
			1.800MΩ	1.771 MΩ ~ 1.829 MΩ	(1.797 MΩ)
			8.000MΩ	7.200 MΩ ~ 8.800 MΩ	(7.990 MΩ)
		20MΩ	2.00MΩ	1.95 MΩ ~ 2.05 MΩ	(2.00 MΩ)
			18.00MΩ	17.71 MΩ ~ 18.29 MΩ	(17.98 MΩ)
			80.00MΩ	68.00 MΩ ~ 92.00 MΩ	(79.88 MΩ)
		200MΩ	20.0MΩ	19.5 MΩ ~ 20.5 MΩ	(20.0 MΩ)
			180.0MΩ	175.5 MΩ ~ 184.5 MΩ	(179.7 MΩ)
			760.0MΩ	722.0 MΩ ~ 798.0 MΩ	(758.8 MΩ)
		2000MΩ	200MΩ	195 MΩ ~ 205 MΩ	(200 MΩ)
			1800MΩ	1755 MΩ ~ 1845 MΩ	(1797 MΩ)
			3600MΩ	3420 MΩ ~ 3780 MΩ	(3593 MΩ)
			7600MΩ	7220 MΩ ~ 7980 MΩ	(7579 MΩ)
13.出力電圧確度<Output Voltage Accuracy>					
	25V			22.8 V ~ 27.2 V	(25.0 V)
	500V			493.0 V ~ 507.0 V	(500.0 V)
14.出力電圧モニタ確度<Voltage Monitoring Accuracy>					
	25V			23.5 V ~ 26.4 V	(25.0 V)
	500V			489.2 V ~ 511.1 V	(500.0 V)
15.アナログ出力確度<Analog Output Accuracy>					
	500V	2000MΩ	300MΩ	0.040 V ~ 0.200 V	(0.120 V)
		無負荷<No-Load>		3.920 V ~ 4.080 V	(3.985 V)

檢 查 成 績 表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

品名<Model Name> (絶縁抵抗試験器)
< BATTERY INSULATION TESTER > 3/3
形名<Model Number> (BT5525)
製造番号<Serial No.> (No. 220112345)
検査年月日<Test Date> (2202-01-01)
<YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	試験電圧 <Test Voltage>	電流制限設定値 <Current Limit Setting>	許容範囲 <Tolerance>	校正値* <Calibration Value>
16.電流制限確度<Current Limit Accuracy>				
	25V	50μA	30 μA ~ 70 μA	(50 μA)
		900μA	710 μA ~ 1090 μA	(899 μA)
		2mA	1.59 mA ~ 2.41 mA	(2.00 mA)
		50mA	39.99 mA ~ 60.01 mA	(50.00 mA)